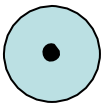
3M™ XT-DC Clean & Strip (viola)



Specifiche tecniche

Minerale	Carburo di silicio – Tipo S
Grane	XCRS
Dimensioni	100 x 13 mm 150 x 13 mm 200 x 13 mm

Formati Disponibili



Prodotti correlati



PN : 07947



PN : 07948



PN : 25129

Da utilizzare a seconda del diametro della ruota e dell' attacco

Applicazioni

Lavorazioni su metalli corrosi, verniciati o cosparsi di protettivi. Consigliato per pulitura cordoni di saldatura, superfici metalliche; rimozione calamine, ruggine, corrosione, vecchi rivestimenti, residui di sigillante; ideale per operazioni di manutenzione industriale

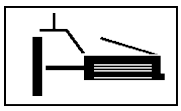
Raccomandazioni

Diametro	Velocità massima	Velocità di lavoro
100	6000	3500-4000
150	4000	2400-2700
200	3000	1200-1600

3M™ XT-DC Clean & Strip (viola)

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Materiale Clean & strip	Tessuto aggressivo di grana grossa: costruzione aperta	Anti-intasamento; minima conducibilità termica
Supporto in nylon	Assenza di materiali ossidanti	Superfici metallicamente pure
Elevata resistenza agli spigoli	Nessuna perdita di frammenti	Maggiore sicurezza sul lavoro
Costruzione tridimensionale	Possibilità di raggiungere aree difficili	Pulizia più veloce
Costruzione aperta e flessibile	Anti-intasante, taglio freddo	Produttività più elevata; non modificazione della geometria del prezzo

Utensili



Sicurezza



Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002 .

Utilizzo del prodotto:
Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.

3M Italia SpA
Reparto ASD Abrasivi Industriali
Via Norberto Bobbio,21
20069 – Pioltello Milano
Tel: 02 7035 2529
Fax: 02 93660172

Data Sheet: XT-DC
Issued 06/11
© 3M 2011. All rights reserved.